Search Notes

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

Α	рp	lica	tion/	Contro	No.
---	----	------	-------	--------	-----

Applicant(s)/Patent under Reexamination

MEYER ET AL.

Examiner
Jia W. Lu

10/027,657

2634

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
375	347	10/17/2005	JL
370	442	10/17/2005	JL
]

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
. 375	347	10/17/2005	JL

SEARCH (INCLUDING SEAR	NOTES CH STRATEGY) :
	DATE	EXMR
	:	- :
ALL EAST DATABASES	10/17/2005	; JL
		+
		:
		:
		:
	<u> </u>	
		:
		:
		:
	:	:
		:
		:
		:
		:
	;	:
		:
	:	:
		:
	:	
····		:
	:	. :
	4	